対向衝撃波通過後のパルスレーザー誘起プルームのダイナミクス

Dynamics of pulsed-laser induced plume after the counter shock wave pass-through 甲南大理工 ¹, 奈良高専 ², 阿南高専 ³

O(M2)肥後 輝¹,片山 慶太¹,福岡 寬²,吉田 岳人³,青木 珠緒¹,梅津 郁朗¹ Dept. of Phys. Konan Univ. ¹,NIT. Nara College²,NIT. Anan College³

°Akira Higo¹, Keita Katayama¹, Hiroshi Fukuoka², Takehito Yoshida³, Tamao Aoki¹ and Ikurou Umezu¹

E-mail:m1821006 @s.konan-u.ac.jp

我々は複合ナノ結晶の構造制御を目指してダブルパルスレーザーアブレーション(D-PLA)法の研究を進めている。前回はレーザー照射タイミングに遅延をかけ対向プルームの通過後にPLAを行うとプルームの進展が促進されるという結果を報告した。

2 台のパルス YAG レーザーと Si 及び Ge ターゲットを用い、ターゲット間距離は 9mm とした。バックグラウンドガスは He を用い、ガス圧力は 500Pa とした。 Ge ターゲットを 9mm 地点、Si ターゲットを 0mm 地点とし、先に Ge ターゲットにレーザーを照射した後、遅延時間 (T_d)をかけて Si ターゲットに照射した時のプルーム進展の結果を Fig.1(a)に示す。Si プルームのシングルパルスレーザーアブレーション(S-PLA)の結果を赤十字で、 T_d =5 μ s と 200 μ s の結果を青丸及び緑丸で示した。

前回の結果をより詳細に検討すると、0mm~4mm の間は T_d に関わらず進展はポイントブラストモデルと良い一致を示し、4mm 以上では T_d =5 μs 時のプルーム進展が S-PLA 時と比較して大きくなることが分かった。本報告では 4mm 以上での進展の促進の原因について、対向プルームの通過後の密度分布を元に考察を加える。

では先発 Ge プルームの爆発源から離れているため密度は ρ_0 に近く、4mm 以上で対向衝撃波の通過の影響で密度が ρ_0 よりも低下していると仮定すると $0mm\sim4mm$ では進展は S-PLA と同様であるが 4mm 以上ではプルームが進展している実験結果を説明できる。 T_d = $200\mu s$ では S-PLA と同様のふるまいを示したため、バックグラウンドガス種及び密度分布は全ての領域で初期密度 ρ_0 に近い値に戻ったと考えられる。これらの結果は対向衝撃波の通過によって誘発される密度分布が非常に重要であることを示す。

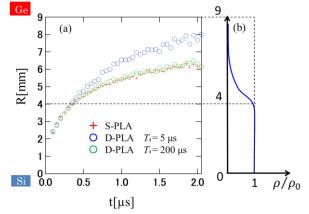


Fig.1 (a)Position of Si plume as a function of time. The red crosses are the result of S-PLA. The blue and green circles are the results of D-PLA for $T_6 = 5$ and 200 μ s, respectively. (b)A predicted schematic view of density distribution between targets for $T_6 = 5$ μ s.